## 液体アルゴンTPCのための 信号読み出し回路開発

2014/08/12 横浜国立大学 大学院工学府 博士課程前期 物理情報工学専攻 物理工学コース PEDプログラム 中村研究室 学籍番号:12GD239 氏名:岩崎裕也 担当教員:中村正吾、柴田槇雄、片寄祐作



Developed with KEK e-sys group, one of Open-it projects. http://openit.kek.jp



## 液体アルゴンTPCとは

Q





# Research & Development of Liquid-Argon-TPC

将来のニュートリノ振動実験での使用が検討されている…

100ktonクラスまで大型化する必要がある

### <u>電子のドリフト距離を長くしなければいけない</u>

液体アルゴン中の不純物(酸素、水素)
 は電離電子をトラップする。

 検出する信号が微小である ~1 fC/mm (Minimum Ionization)

HighHighReadoutPurityVoltageElectronics





## 検出器の大型化における 読み出し回路への要求

### Requirement of Liquid-Argon-TPC ト<u>高ゲイン</u> 数十mV/fC程度のゲインが必要となる 低ノイズ 数fCの信号をSN比が10以上で読み出す 多チャンネル 100ktonの検出器では、2D readout PADのサイズが120m×120m 程度となり、総チャンネル数は約1400万チャンネルとなる ← Feed through cable の静電

Feed through cable の静電 容量がノイズを大きくさせる要 因となる。 大量のFeed through cableの 取り回しの複雑さ、低温環境へ の悪影響

液体アルゴン温度(-185℃)で動作可能な 読み出し回路を開発したい





0

## 読み出し回路開発





### Specifications of prototype circuit 読み出し回路構成 アナログ 雷荷雷肝変換 PCへのデータ転送やADC制 デジタル変換 增幅、整形 御など様々なデジタル処理 Analog circuit **Digital circuit** ADC + FPGA(ARTIX-7) ASIC

\* 全32channel
\* 入力電荷 ≧ -2fC
\* SN比が10以上 @検出器容量100pF
\* ADC 2.5MHz sampling, 12bit resolution
\* 外部トリガー入力



# Analog circuit 110mm LTARSを4つ実装した アナログ信号処理基板

Differential

Driver

LTARS

Voltage

Follower

## ▶ 最小信号に対して10以上の ▶ SN比を達成できていることを 確認した @検出器容量100pF



テストを行っている様子





## 宇宙線データ取得実験

0





## 宇宙線データ解析

5

Q



## Signal to noise ratio Signal Noise



118.4 ADC count

S/N = 118.4 / 10.9

Ò



#### **10.9 ADC count** (30 trigger分の平均値)

=10.7 Channel 4 に関しては目標のSN比を 達成した。しかしSN比が10以下の channelが14channel分ある…







Ó

## まとめと今後の方針



## Summary and work plan /

### まとめ

#### <u> 読み出し回路の開発を行った</u>

- Analog circuitはアナログ信号処理を行うLTARSを中心とした、低ノイズ、かつ高ゲインで集積度の高い基板となった。
- Digital circuitはADCやFPGAを中心として、高速データ転送やADC制御、 外部トリガー入力など、コンパクトで多機能な基板が完成した。

#### <u>データ取得用ソフトウェアの開発を行った</u>

 必要な情報を表示するリアルタイムモニタやなど、宇宙線データ取得実験 を行うに十分なソフトウェアが開発できた。

#### 宇宙線データ取得実験による評価

- 長時間(55時間)の安定動作を確認した。
- 18channel分についてはSN比10以上を達成できた。実験系の改良や解 析手法の改善等の余地がある。

#### 今後の方針

次期バージョンのAnalog circuitの開発や、LTARSの改良 などが計画されている。

## Backup

6

Ċ

### Next generation neutrino oscillation experiment 1

「東海村J-PARCからのニュートリノビームを隠岐の島の液体アルゴン測定器で 検出する。これは神岡ヘニュートリノを飛ばすT2K実験の次期計画であり、神 岡〜東海村間の295kmに比べて、ニュートリノを658kmという長距離間飛ば すことにより、ニュートリノの振動現象から、レプトンセクターでのCPの証明 などの宇宙創世期の謎にも踏み込める可能性がある。



# Next generation neutrino oscillation experiment 2

荷電カレント準弾性散乱 (Charged-Current Quasi Elastic, CCQE)

| ve | + | n | $\rightarrow$ | е | + | р |
|----|---|---|---------------|---|---|---|
| Vμ | + | n | $\rightarrow$ | μ | + | р |

レプトンの運動量や方向からニュートリノの状態を知ることが出来る。 ニュートリノエネルギーの再構成が重要となる。 しかしニュートリノの反応はこれに加えてπ中間子の生成を 伴うものがあり、バックグラウンドとなってしまう。

液体アルゴンTPCはエネルギーが低いπ中間子も検出可能 であり、除去する事が出来る

### State of R&D progress in Japan



250Lテストチェンバーと10Lテストチェンバーを 運用しており、さらなる大型化に向けて研究開発を 行っている。

S 1600

electrons electrons 1000

drift 800

đ

600



純度  $\bullet$ 

- ~0.3ppbの純度を長時間安定して維持 今後 0.1ppb以下を目指す
- 高電圧
- CWにより60kVでの宇宙線測定 今後 -数百kVを目指す
- 読み出し回路 2次元読み出しPADの開発



Line; ~0.3ppb

correspondence

(O<sub>2</sub> equivalent)





## FPGA firmware

ADCからの高速シリアル通信

Q

- 2.5MH sampling, 12bits resolution
- 1eventごとPCにデータを転送する
- 1eventごとに4000sample/chのデータ●
   取得
- 取得したADCデータを決められたフォー
   マットへ変換

- PCへのデータ転送にはTCP通信(SiTCP)
- FPGA、ADCの制御にはUDP通信(SiTCP)
- 外部トリガーの処理
  - トリガーを受信した瞬間から設定した sample数だけ過去のデータを取得する
  - Ethernetケーブル(ツイストペアケーブル) にてPCと接続



## Data format

Q

| 31 24      | 23 16        | 15                | 8 7           | 0bit       |        |
|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| Unused     | d OxFFFF     | 5555              | (固定値)         |            |        |
| OxO1       | ID L<br>defa | νジスタ⁻<br>ault OxO | で設定可<br>12345 |            | Header |
| DATA le    | ength ( Da   | ata部分(            | のバイト長         | <b>€</b> ) |        |
| Trigger co | ount (trig   | gerパル             | スカウン          | F )        |        |
| ADC (      | CH1          | AC                | DC CH2        |            |        |
|            |              |                   |               |            |        |
| ADC C      | H31          | AD                | C CH32        |            |        |
|            |              |                   |               |            |        |
|            |              |                   |               |            |        |
| ADC (      | CH1          | AC                | DC CH2        |            |        |
|            |              |                   |               |            |        |
| ADC C      | H32          | AD                | С СН32        |            |        |

### **Data acquisition software** by using DAQ-Middleware

**DAQ-Middleware** framework

0



## Cosmic ray event

0



## **TPC Section** of 10L Liq-Ar TPC detector



- 高電圧生成回路:
- Anode grid :
- Field shaper :
- Cathode :

O

回路: -2.5kVの高電圧を生成 |: -1kVを印加し、信号の時間分解能を高める er: 均一な電場を生成する(0.5kV/cm) -3.5kVを印加している





浴槽に液体アルゴンを注入している様子

### Readout circuit of 10L Liq-Ar TPC detector





6



読み出し回路をクライオスタット上部に固定した





## Tracking of cosmic ray

8c

1ch



## Hough Transform

Hough変換は画像処理で用いられる特徴抽出法の一つであり、 おもに直線の検出を行う技術である。



xy平面上の直線は、原点からの法線の長さrと、 x軸となす角 θを一意に決定することができる。 これはr θ 平面上における点がxy 平面上の直線に 対応していることを意味している。

ここで $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ と範囲を限定した場合、2次元平 面上における、ある点(x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>)を通過する直線は無限個 存在し、これらは(r,  $\theta$ )を用いて以下のように表すこ とができる。  $r(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta$ 







上式は $r\theta$  平面上において正弦曲線となり、 この正弦曲線はxy 平面上の点に対して一意に 決まる。 よってxy平面で直線上に並んだ点の $r\theta$  平面 上における曲線は一点で交わることになる。

## Hough Transform





Hough Transform

0





## nonuniformity of electrical field

Q



## OPamp

#### 2つのshaperに使用 opampとしては基本的な構成



正入力と負入力の差分により電流が変化。N1が定電 流源負荷である場合に比べてゲインは倍増。 正入力と負入力の 差分を二段増幅す る。左側が差動回 路とカレントミ ラー回路から成る 初段の差動増幅 の出力増幅部であ

。 ぼ電流源P1のバ イアス電流によ り、このアンプの インピーダンスが 決まる。

高周波での利得が改善

## PreAMP + PZC

**Pre Amplifier** 帰還容量は50fF、Q=CVよりゲインが20mV/fC Vpreは外部から可変でき、時定数を



Vpre

NMOS 役割的には抵抗 m=multiple Lと見なしてよい Vgsが一定の時 電流がIdn2:Idn1=1:40 Rn1 :Rn2 =1:40

Poll Zero Cancellation の構成では  $R_{N1}C_{N1} = R_{N2}C_{N2}$ 





## ASIC Test Board Result

### LTARS ASIC 常温評価

テスト項

直流試験
 動作確認
 ダイナミックレンジ特性
 ノイズの検出器容量特性
 ゲインの検出器容量特性
 ゲインのシェーパー時定数特性
 チャンネルごとのばらつき



#### LTARS ASIC 評価ボード





#### 評価している様子

ダイナミックレンジの評価



#### <u>テスト内容</u>

 ①出力のアナログ波高値を縦軸に、入力値 を横軸にして負~正に対してプロット。
 ②フィティングを行い、傾き(ゲイン)を求 める。

#### <u>テストパルスのパラメータ</u>

| Frequency                       | Amplitude | Duty | Width       |  |
|---------------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 1kHz                            | -100mV ~  | 50%  | 500µs       |  |
|                                 | 100mV     |      |             |  |
| CH1 INPUT (simplified)          |           |      |             |  |
| test pulse in input capacitance |           |      |             |  |
|                                 | V_in 1pF  | Q_in | ASIC<br>CH1 |  |



### ノイズの検出器容量特性評価







①入力を回路のGNDレベルに 設定する。
②オシロスコープのヒストグラム 解析機能を用いて標準偏差o(V) を取得。
③入力等価雑音電子数を算出。
④検出器容量を変化させて数回 行う。

テストパルス入力周辺回路

### ノイズの検出器容量特性評価 🦲

#### 電源の自作

ノイズの低減、また実験の効率なども 考慮し、小型の専用電源を作製した

- ・006P電池をリニアレギュレータ(LT3014) により降圧
- ・サイズ 7.5 × 10 × 3 (cm)





検出器容量が 100pF 程度で入力等価雑音 電子数が 987 electron 4fC = 25000 electron の入力電荷を考慮 すると、 <u>SN比10以上を達成出来ている</u>

### ゲインの検出器容量特性



<u>テスト内容</u>
①出力のアナログ波高値を縦軸に、入力値を横軸にして負~正に対してプロット。
②フィッティングを行い、傾き(ゲイン)を求める。
③検出器容量を変化させて数回行う。
④検出器容量に対するゲインをプロット。

#### <u>テストパルスのパラメータ</u>

| Frequency | Amplitude | Width |
|-----------|-----------|-------|
| 1kHz      | -100mV ~  | 100µs |
|           | 100mV     |       |

検出器容量の大きい部分でゲインが落ちていることがわかる。 これはASIC設計段階で初段トランジスタのドレイン電流を絞っているため、 大きな負荷容量に対しゲインが落ちてしまうためである。 チャンネルごとのばらつき

| <u> </u> | - スライご | ンのば | らつき |
|----------|--------|-----|-----|
|          |        |     |     |

| チャンネル (ch) | 電位 <b>(mV)</b> |
|------------|----------------|
| 1          | 48.1           |
| 2          | 15.2           |
| 3          | -78.2          |
| 4          | -16.9          |
| 5          | -19.3          |
| 6          | -0.7           |
| 7          | 25.1           |
| 8          | -45.4          |





プリアンプやシェーパーに使用された トランジスタやコンデンサの特性のば らつきのためである

### 電源によるノイズの問題 I 즢

ノイズの検出器容量特性



### シミュレーションにおいてLTARS ASICのイントリンジックノイズは 10 electron/pF 程度

検出器容量が 100pF 程度で入力等価雑音 電子数が 2675 electron 4fC = 25000 electron の入力電荷を考慮 すると、<u>SN比10以上を達成出来ていない</u>

### <u>このノイズ結果では値が大きい</u>





## 電源によるノイズの問題Ⅱ━━



### 外来ノイズによる影響を強く受けている



- \*近くの電化製品 NIM,CAMAC modules PC 換気扇 蛍光灯……etc
- ・電化製品の電源を切る
   ・場所を移動する
   ・アルミ箔を数枚重ねた上で絶縁体のシートで覆った自作のシールドで回路全体を覆う

\*テストボード用電源 Metronix 532C 100V AC 駆動のかなり古い電源





### 7ch と 8ch の故障

各チャンネルのばらつきを評価しようとした際に 7ch,8chが全く動作しないことが判明した

#### <u>いつから...?</u>

ASIC動作確認のための直流試験の際には不備は見られなかった。 チップ作製の際、端のチャンネル(LTARSでは1chと8ch)に不良が出てしまう ことはある。

#### 後天的に故障した可能性が高い

放電による故障。このチャンネルは保護回路が入っていない。

アースバンドをしていなかった。

どうしようもないため、予備のボードにて評価を行った……



## Analog Board 評価

### Analog Board 評価

終了

終了

- ダイナミックレンジ特件 修了

検証中

ゲインの検出器容量特性

直流試験

動作確認

4. ノイズ

2.



Analog Board





評価している様子





#### 測定の様子



コネクタに直接検出器容量用の コンデンサ(Cdet)を設置する。



ヒストグラムからσを得る





最小信号 2fC = 12500 electron の入力電荷を考慮すると、 検出器容量が100pFにおいて SN比10以上を達成出来ている